



LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.

Property of Ligitek Only

---

SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.56 Inch)



Lead-Free Parts

**LSD511/24-XX-PF**

**DATA SHEET**

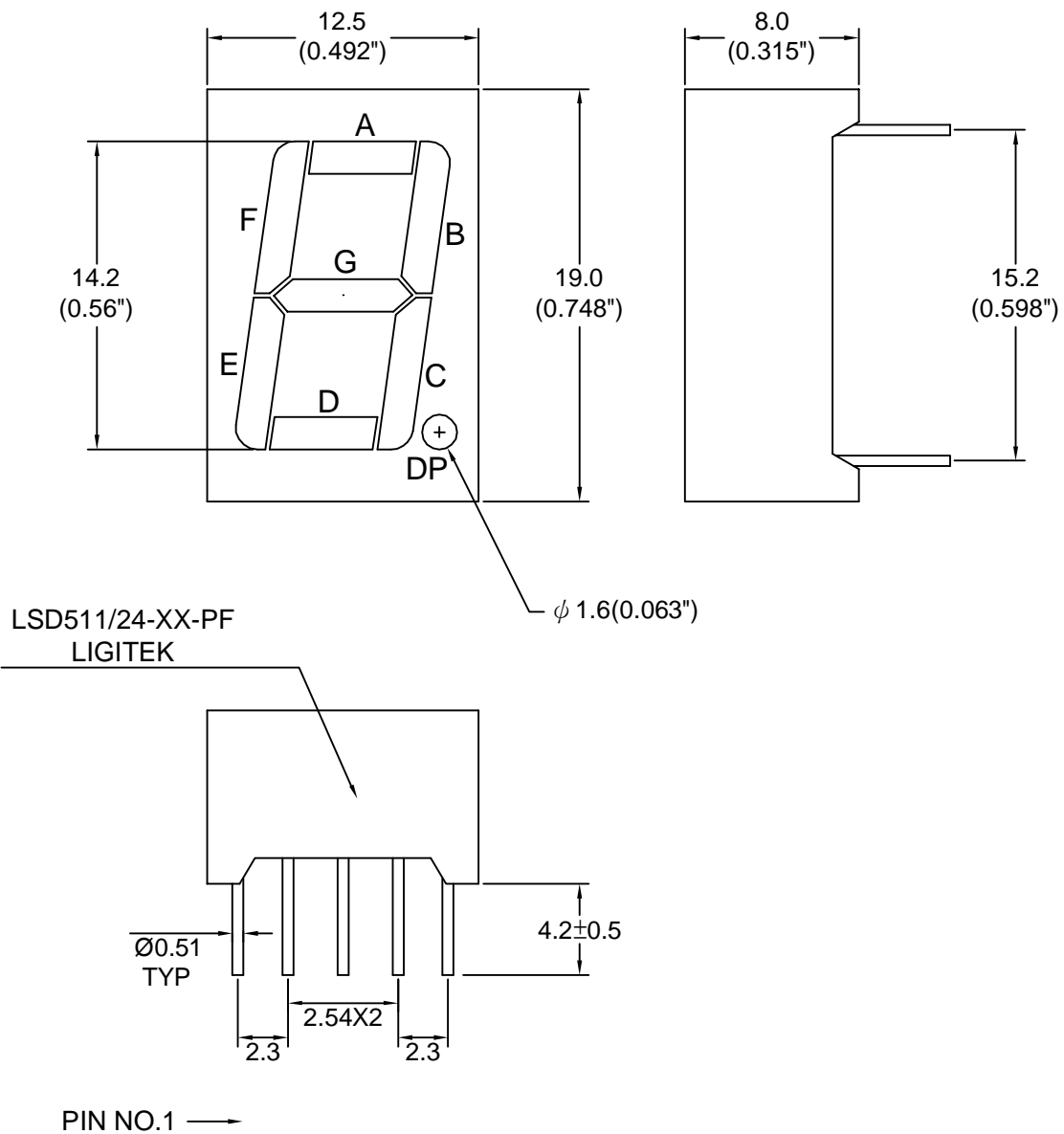
DOC. NO : QW0905-LSD511/24-XX-PF

REV. : A

DATE : 12 - Mar. - 2006



### Package Dimensions



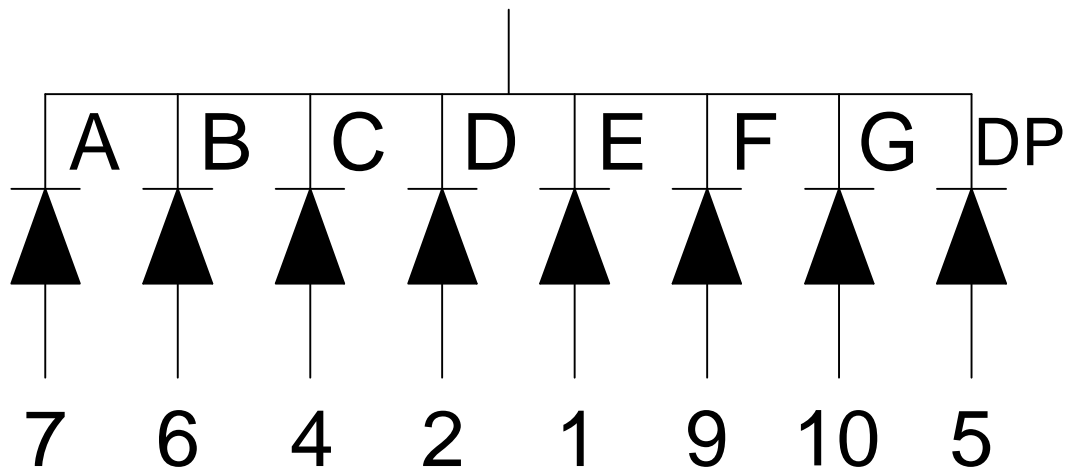
Note : 1.All dimension are in millimeters and (Inch) tolerance is  $\pm 0.25(0.01")$  unless otherwise noted.  
2.Specifications are subject to change without notice.



Internal Circuit Diagram

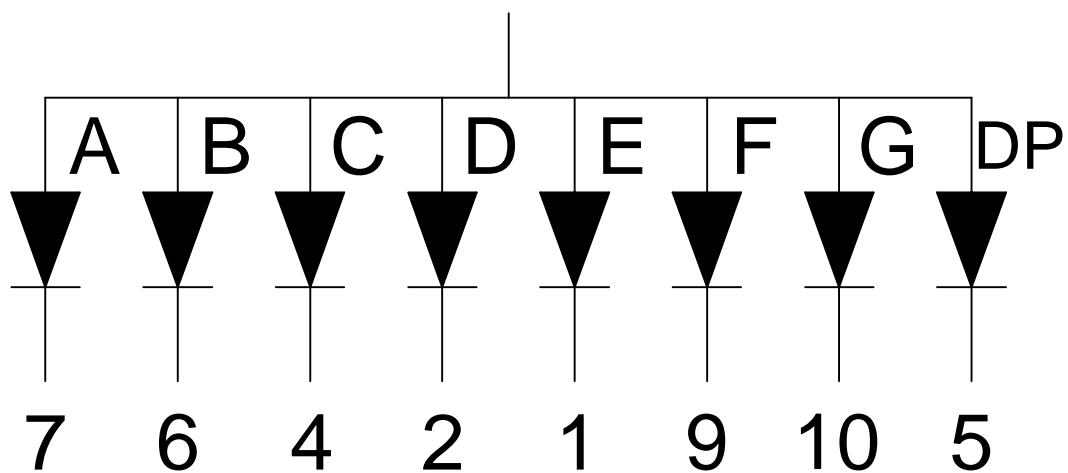
# LSD5114-XX-PF

3,8



# LSD5124-XX-PF

3,8





### Electrical Connection

PIN NO.	LSD5114-XX-PF	PIN NO.	LSD5124-XX-PF
1	Anode E	1	Cathode E
2	Anode D	2	Cathode D
3	Common Cathode	3	Common Anode
4	Anode C	4	Cathode C
5	Anode DP	5	Cathode DP
6	Anode B	6	Cathode B
7	Anode A	7	Cathode A
8	Common Cathode	8	Common Anode
9	Anode F	9	Cathode F
10	Anode G	10	Cathode G

**Absolute Maximum Ratings at Ta=25 °C**

Parameter	Symbol	Ratings	UNIT
		E	
Forward Current Per Chip	IF	30	mA
Peak Forward Current Per Chip (Duty 1/10,0.1ms Pulse Width)	IFP	120	mA
Power Dissipation Per Chip	PD	100	mW
Reverse Current Per Any Chip	Ir	10	μA
Operating Temperature	Topr	-25 ~ +85	°C
Storage Temperature	Tstg	-25 ~ +85	°C
Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating Plane For 3 Seconds At 260 °C			

**Part Selection And Application Information(Ratings at 25°C)**

PART NO	CHIP		common cathode or anode	λ P (nm)	Δ λ (nm)	Electrical					IV-M
	Material	Emitted				Vf(v)			Iv(mcd)		
						Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	
LSD5114-XX-PF	GaAsP/GaP	Orange	Common Cathode	635	45	1.7	2.1	2.6	2.35	4.0	2:1
LSD5124-XX-PF			Common Anode								

Note : 1. The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance.  
2. The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance.

**Test Condition For Each Parameter**

Parameter	Symbol	Unit	Test Condition
Forward Voltage Per Chip	V <sub>f</sub>	volt	I <sub>f</sub> =20mA
Luminous Intensity Per Chip	I <sub>v</sub>	mcd	I <sub>f</sub> =10mA
Peak Wavelength	$\lambda P$	nm	I <sub>f</sub> =20mA
Spectral Line Half-Width	$\Delta \lambda$	nm	I <sub>f</sub> =20mA
Reverse Current Any Chip	I <sub>r</sub>	$\mu A$	V <sub>r</sub> =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	IV-M		



### Typical Electro-Optical Characteristics Curve

E CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

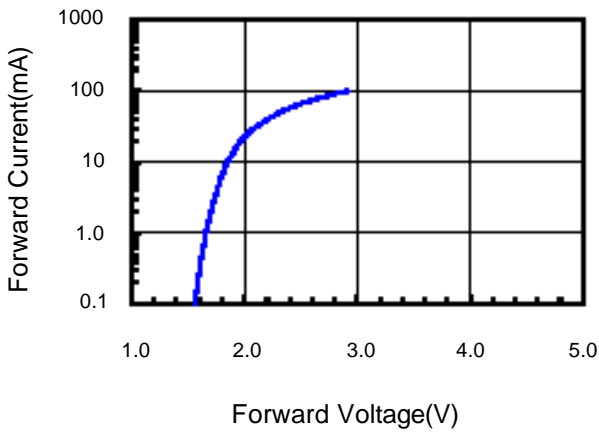


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

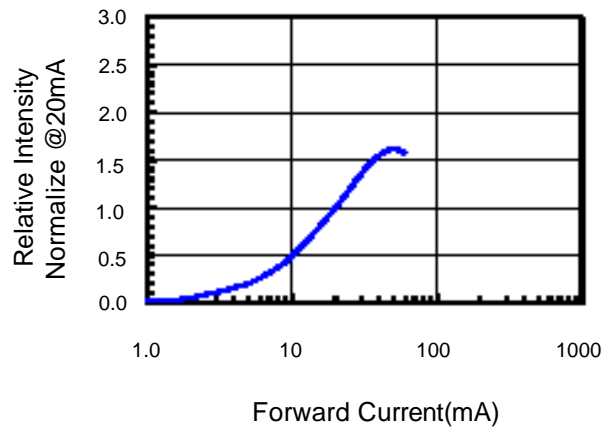


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

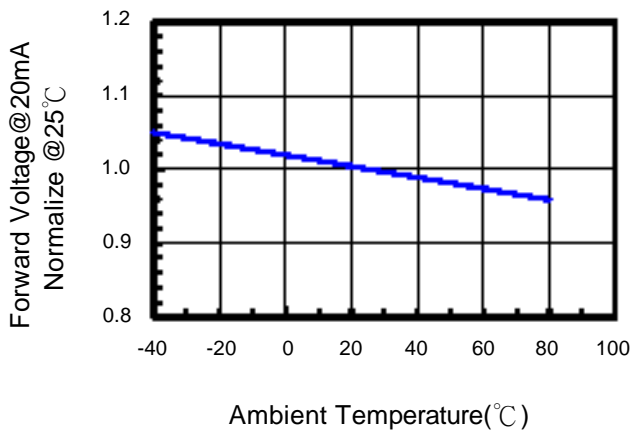


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

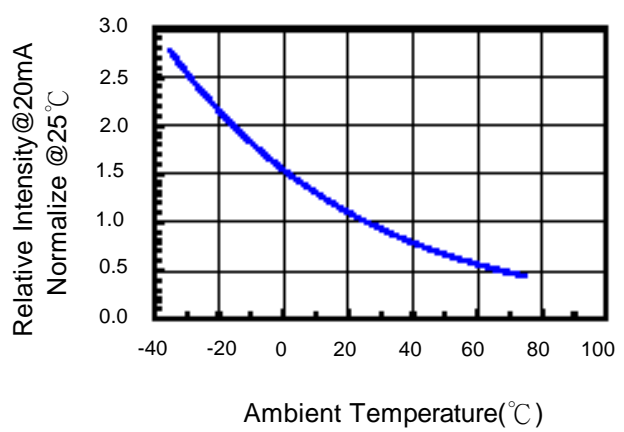
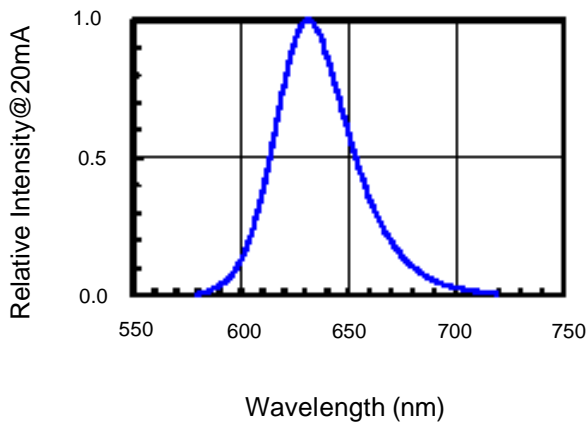


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength





### Soldering Condition(Pb-Free)

#### 1.Iron:

Soldering Iron:30W Max

Temperature 350° C Max

Soldering Time:3 Seconds Max(One Time)

Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating  
Plane For 3 Seconds At 260° C

#### 2.Wave Soldering Profile

Dip Soldering

Preheat: 120° C Max

Preheat time: 60seconds Max

Ramp-up

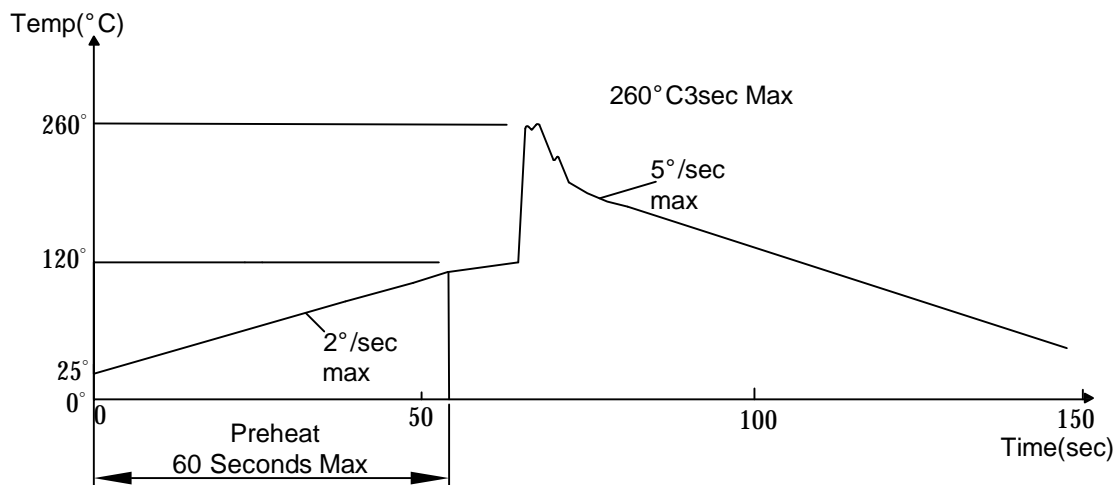
2° C/sec(max)

Ramp-Down:-5° C/sec(max)

Solder Bath:260° C Max

Dipping Time:3 seconds Max

Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating  
Plane For 3 Seconds At 260° C





**Reliability Test:**

Test Item	Test Condition	Description	Reference Standard
Operating Life Test	1.Under Room Temperature 2.If=10mA 3.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	This test is conducted for the purpose of determining the resistance of a part in electrical and thermal stressed.	MIL-STD-750: 1026 MIL-STD-883: 1005 JIS C 7021: B-1
High Temperature Storage Test	1.Ta=105°C±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of high temperature for hours.	MIL-STD-883:1008 JIS C 7021: B-10
Low Temperature Storage Test	1.Ta=-40°C±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of low temperature for hours.	JIS C 7021: B-12
High Temperature High Humidity Test	1.Ta=65°C±5°C 2.RH=90%~95% 3.t=240hrs±2hrs	The purpose of this test is the resistance of the device under tropical for hours.	MIL-STD-202:103B JIS C 7021: B-11
Thermal Shock Test	1.Ta=105°C±5°C & -40°C±5°C (10min) (10min) 2.total 10 cycles	The purpose of this is the resistance of the device to sudden extreme changes in high and low temperature.	MIL-STD-202: 107D MIL-STD-750: 1051 MIL-STD-883: 1011
Solder Resistance Test	1.T.Sol=260°C±5°C 2.Dwell time= 10 ±1sec.	This test intended to determine the thermal characteristic resistance of the device to sudden exposures at extreme changes in temperature when soldering the lead wire.	MIL-STD-202: 210A MIL-STD-750: 2031 JIS C 7021: A-1
Solderability Test	1.T.Sol=230°C±5°C 2.Dwell time=5 ±1sec	This test intended to see soldering well performed or not.	MIL-STD-202: 208D MIL-STD-750: 2026 MIL-STD-883: 2003 JIS C 7021: A-2



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331